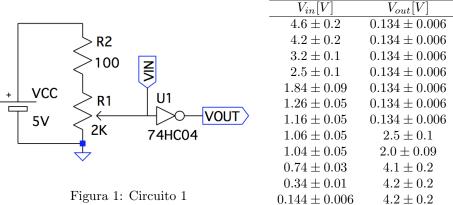
Caratteristiche porte logiche e semplici circuiti logici

Francesco Sacco Lorenzo Cavuoti

- Lo scopo dell'esperienza è misurare le caratteristiche statiche e dinamiche delle porte NOT contenute nell'integrato SN74LS04 (HEX Inverter) e costruire semplici circuiti logici con le porte NAND.
- 1) Si è montato il circuito in figura 1 e si è alimentato con $V_{CC} = 4.7 \pm 0.2 \text{ V}$ usando solo un generatore. Successivamente si è fatta variare la resistenza del potenziometro e si è segnato V_{in} e V_{out} per ciascuna posizione del potenziometro, i dati sono riportati in tabella e nel grafico in figura.



Usando il potenziometro è stato possibile stimare i voltaggi VOH, VOL, VIH, VIL che si possono vedere nella tabella qui sotto.

Di conseguenza le bande d'incertezza misurate d'imput è 0.418 ± 0.007 , mentre quella di datasheet è 1.2V; la barra d'incertezza misurata d'output è 3.95 ± 0.02 e quella di datasheet è 3.2V.

Nome	Voltaggi misurati $[V]$	Voltaggi datasheet $[V]$
VOH	4.1 ± 0.2	3.4
VOL	0.134 ± 0.006	0.2
VIH	1.16 ± 0.05	2
VIL	0.74 ± 0.03	0.8

2) Per il secondo punto abbiamo usato una resistenza di $3.31\pm0.03k\Omega$, una frequenza di circa 1kHz e abbiamo mandato un'onda quadra di $5.0\pm0.2V$. i tempi misurati sono $t_{PHL}=(7.2\pm0.8)ns$ (quello di datasheet è 10ns), mentre $t_{PLH}=55\pm1ns$